

[Voltar](#)

XML

Busca resultados

Chamada MCTI/CNPq/Inmetro N° 08/2012

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO C.E T. METROLOGIA CIENTIFICA E INDUSTRIAL DO INMETRO - PROMETR

Nome candidato	Nome instituição
Lidia Oazem de Oliveira da Costa	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Luis Eduardo Maggi	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Michel Brienzo	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Livia Maria da Costa Silva	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Katia Regina de Souza	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Mariana Coutinho Brum	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Carlos Alberto Franchini Bravo	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Wilney de Jesus Rodrigues Santos	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Cleber Magalhães Gomes	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Sara Regina Ribeiro Carneiro de Barros	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Eidy de Oliveira Santos	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Antonio Dias de Macedo Filho	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Manuela Leal da Silva	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Paulo Henrique Conaggin Godoi	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Gabriella Allegri Machado	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Bruno Cosme da Silva Gomes	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Aída Pereira Baêta	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Geronimo Perez	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Monique Kort Kamp Figueiredo	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Diego Enry Barreto Gomes	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Amarjit Singh Sarpal	Superintendencia do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul
Gonzalo Guillermo Visbal Silva	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Andréia Aguiar Vieira	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Martin Emilio Mendoza Oliveros	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Jacques Gérard Julien Werckmann	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia